

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2002年12月19日 (19.12.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/101124 A1(51) 国際特許分類⁷: C30B 29/38

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/05624

(22) 国際出願日: 2002年6月6日 (06.06.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

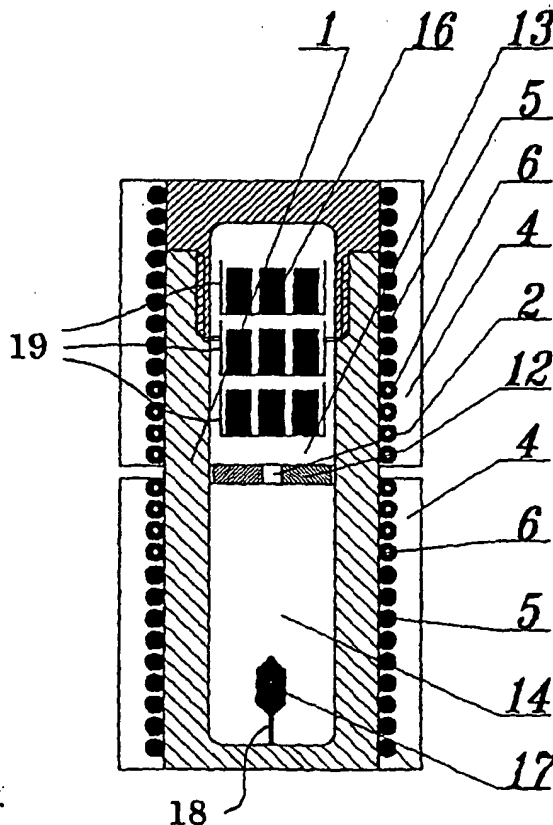
(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
P-347918 2001年6月6日 (06.06.2001) PL(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): アン
モノ・スプウカ・ジ・オグラニチョノン・オドボ
ヴィエドニアウノシツイオン (AMMONO SP.ZO.O.)
[PL/PL]; 00-377 ワルシャワ チェルヴォネゴ・クシジャ2/31番 Warsaw (PL). 日亜化学工業株式会社
(NICHIA CORPORATION) [JP/JP]; 〒774-8601 徳島
県 阿南市 上中町岡491番地100 Tokushima (JP).(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): ドヴィリニ
スキロベルト (DWILINSKI, Robert) [PL/PL]; 01-875
ワルシャワ ウーリツァ・ズグルポヴァニヤ・ジ
ミヤ23/12番 Warsaw (PL). ドラジニススキ ロマ
ン (DORADZINSKI, Roman) [PL/PL]; 02-793 ワルシャ
ワ ウーリツァ・ベルグラズカ4/115番 Warsaw
(PL). ガルチニススキ イエジ (GARCZYNSKI, Jerzy)
[PL/PL]; 05-092 ウオミヤンキ ウーリツァ・パチニ
スキェゴ20/7番 Lomianki (PL). シェシュプトフ
スキレシェック (SIERZPUTOWSKI, Leszek) [PL/US];
07083-7944 ニュージャージー州 ユニオン ハンティ

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND EQUIPMENT FOR MANUFACTURING ALUMINUM NITRIDE BULK SINGLE CRYSTAL

(54) 発明の名称: 窒化アルミニウムバルク単結晶の製造法及び生産設備

(57) Abstract: A method of manufacturing aluminum ni-
tride bulk single crystal for providing aluminum nitride bulk
single crystal by using supercritical ammonia by an autoclave
(1) for producing supercritical solvent having a convection
controller (2) installed therein, comprising the steps of form-
ing the supercritical solvent containing alkali metal ion in the
autoclave, dissolving feed stock in the solvent to produce su-
percritical solution, and crystallizing aluminum nitride on a
seed surface simultaneously or individually, wherein the au-
toclave is loaded in a furnace unit (4) having a heating device
(5) or a cooling device (6), whereby, since the crystallization
of the bulk single crystal of the aluminum nitride thus ob-
tained is excellent, the bulk single crystal can be applied as
an optical element substrate such as a laser diode utilizing a
nitride semiconductor.

[続葉有]

WO 02/101124 A1



ングトン・ロード 304 番 NJ (US). 神原 康雄 (KAN-BARA, Yasuo) [JP/JP]; 〒774-8601 徳島県 阿南市 上中町岡 491 番地 100 日亜化学工業株式会社内 Tokushima (JP).

(74) 代理人: 青山 葆, 外 (AOYAMA, Tamotsu et al.); 〒540-0001 大阪府 大阪市中央区 城見 1 丁目 3 番 7 号 I M P ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ,

OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、超臨界アンモニアを用いて窒化アルミニウムのバルク単結晶を得るために、オートクレーブ中に、アルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒を形成し、これに、フィードストックを溶解して超臨界溶液を生成し、同時あるいは個別にシード面に窒化アルミニウムを結晶化させるものである。この方法は、対流管理装置 (2) が設置された超臨界溶媒を生成するためのオートクレーブ (1) を用いて実施される。前記オートクレーブは、加熱装置 (5) または冷却装置 (6) を備えた炉ユニット (4) に投入される。このように得られた窒化アルミニウムのバルク単結晶は、結晶性が良いため、窒化物半導体を利用するレーザーダイオードなどのような光学素子基板として応用できる。

明 細 書

窒化アルミニウムバルク単結晶の製造法

5 技術分野

本発明は、超臨界溶液からシード上に結晶させることによって、窒化アルミニウムのバルク単結晶を成長する方法並びに窒化アルミニウムのバルク単結晶の製造設備に関する。特に超臨界アンモニアを利用する技術によって、窒化アルミニウムのバルク単結晶の成長を可能とするものである。

10

背景技術

窒化物を応用する電子光学機器は、一般的に堆積する窒化物層と異なるサファイア基板あるいは炭化珪素の基板の上に造られている（ヘテロエピタキシ法）が、異種基板上のエピ成長には品質的に自ずと限界ある。

15

そこで、GaNだけでなくAlNのバルク単結晶の製造方法の提供が望まれている。GaNバルク単結晶を製造する方法として気相ハロゲンを利用するエピタクシー法（HVPE）["Optical patterning of GaN films" M.K. Kelly, O. Ambacher, Appl. Phys. Lett. 69 (12) (1996) and "Fabrication of thin-film InGaN light-emitting diode membranes" W.S. Wong, T. Sands, Appl. Phys. Lett. 75 (10) (1999)]、高圧窒素を用いるHNP法["Prospects for high-pressure crystal growth of III-V nitrides" S. Porowski et al.,

20

Inst. Phys. Conf. Series, 137, 369 (1998)]、成長工程の温度と圧力を低下するために、超臨界アンモニアを利用するアンモノ法["Ammono method of BN, AlN, and GaN synthesis and crystal growth" R. Dwilinski et al., Proc. EGW-3,

25

Warsaw, June 22-24, 1998, MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research]および、["Crystal Growth of gallium nitride in supercritical ammonia" J.W. Kolis et al., J. Cryst. Growth 222, 431-434 (2001)]が提案されている。

ところで、AlNバルク単結晶については、D. PETERSが超臨界アンモ

ニアを用いてアルミニウム金属から窒化アルミニウムの結晶を形成する方法

(Journal of Crystal Growth 104(1990)411-418) を提案したが、パッケージ用の微小な結晶が得られたに過ぎない。そこで、近年、エピ成長用途には Y. Shi 等が SiC 基板上に AlN 緩衝層を介して AlN 単結晶を昇華法で成長させる方法を成功させるに至っている (MIJ-NSR Vol. 6, Art. 5)。

しかしながら、気相成長法はあくまでも非平衡化学であるから、結晶の品質向上には自ずと限界がある。他方、半導体を用いる光学素子の寿命特性は、主に転位密度を含む活性層の結晶性に依存する。AlN 基板を応用するレーザダイオードの場合は、GaN 層の転位密度を $10^6 / \text{cm}^2$ 以下に低減することが好ましいが、それは従来の方法では大変困難である。

発明の開示

そこで、本発明の第 1 の目的は、シード上に窒化アルミニウムのバルク単結晶を形成することができる方法および装置を提供することにある。

また、本発明の第 2 の目的は光学素子の基板として品質上に応用できる窒化物のバルク結晶を成長させることにある。

この目的は、アルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒が存在するオートクレーブの中にフィードストックを溶解し、超臨界溶液を作り、溶解温度より高い温度または溶解圧力より低い圧力において、溶液から窒化アルミニウムをシード面に結晶させることを特徴とする窒化アルミニウムのバルク単結晶を成長方法によって達成された。

上記目的を達成するための本発明の第 1 の構成は、アンモノ塩基性 (ammonobasic) を付与する 1 種または複数のミネライザーを含む超臨界アンモニア溶媒中で化学輸送が起き、窒化アルミニウムの単結晶成長を得ることができる、アンモノ塩基性結晶成長に関するもので、

窒化アルミニウムのバルク単結晶を得る方法であって、オートクレーブ内でアルミニウム含有フィードストックをアンモニアとアルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒の中に溶解し、窒化アルミニウムの溶解度が負の温度係数を有する超臨界溶液を供給し、上記超臨界溶液から窒化アルミニウムの溶解度の負の温度係

数を利用してオートクレーブ内に配置されたシード面のみに窒化アルミニウムの結晶を選択的に成長されることを特徴とする方法にある。

また、本発明は、窒化アルミニウムのバルク単結晶を得る方法であって、オートクレーブ内でアルミニウム含有フィードストックをアンモニアとアルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒の中に溶解し、窒化アルミニウムの溶解度が正の圧力係数を有する超臨界溶液を供給し、上記超臨界溶液から窒化アルミニウムの溶解度の正の圧力係数を利用してオートクレーブ内に配置されたシード面のみに窒化アルミニウムの結晶を選択的に成長されることを特徴とする方法を提供するものである。

第1の構成において、窒化アルミニウムを溶解する超臨界溶液を供給する工程は、水晶の水熱合成法と異なり、その原料となる窒化アルミニウムは天然に存在しない。そこで、本件発明では、HVP E法や他の化学方法、酸化アルミニウムの酸化還元法または窒化法で、合成したA1Nを使用する。特にA1N粉体の焼結体は極めて高い充填密度が得られるので、好ましいフィードストックである。

第1の構成において、第2の結晶化を行う工程はシード面に選択的結晶化を行わせることが肝要である。そこで、本件発明の第2の構成は窒化アルミニウムのバルク単結晶を結晶化させる方法であって、アンモニアとアルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒の中に溶解し、窒化アルミニウムの溶解度が負の温度係数を有する超臨界溶液を、少なくともオートクレーブ内のシードの配置された領域において、所定の温度に上昇または所定の圧力に低下させて超臨界溶液の溶解度をシードに対する過飽和領域であって、自発的結晶化が起こらない濃度以下に調節してオートクレーブ内に配置されたシード面のみに窒化アルミニウムの結晶を選択的に成長されることを特徴とする方法を提供するものである。

第2の構成においては、オートクレーブ内に溶解領域と結晶化領域という2つの領域を同時形成する場合は、シードに対する超臨界溶液の過飽和の管理を溶解温度と結晶化温度の調整によって行われるのが好ましい。そして、結晶化領域の温度を400～600℃の温度に設定するが制御が容易であり、オートクレーブ内に溶解領域と結晶化領域の温度差を150℃以下、好ましくは100℃以下に

保持することにより制御が容易である。また、シードに対する超臨界溶液の過飽和調整はオートクレーブ内に低温の溶解領域と高温の結晶化領域を区分するバツフルを1または複数設け、溶解領域と結晶化領域の対流量を調整により行われるのがよい。さらに、オートクレーブ中に特定の温度差を有する溶解領域と結晶化領域という2つの領域を形成する場合は、シードに対する超臨界溶液の過飽和調整は、シードの総面積を上回る総面積を有するA1N結晶として投与されるアルミニウム含有フィードストックを利用するのがよい。

なお、上記第1の構成において、前記アルカリ金属のイオンがアルカリ金属またはハロゲン物質を含有しないミネライザーの形で投与され、アルカリ金属イオンとしては、 Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ から選ばれる1種または2種が選ばれる。また、超臨界溶媒に溶解されるアルミニウム含有フィードストックは窒化アルミニウムが好ましいが、超臨界溶液に溶解可能なアルミニウム化合物を生成できるアルミニウム前駆体を使用することもできる。

また、本発明方法はアンモノ塩基性 (ammonobasic) 反応に基づくものであるが、アルミニウム含有フィードストックがHVPEで形成されたA1Nまたは化学反応で形成されたA1Nで、例えば塩素を本来的に含むものであってもアンモノ塩基性超臨界反応を害しない限り問題はない。

上記第2の構成を利用する場合は、フィードストックとして超臨界アンモニア溶媒に対し平衡反応で溶解する窒化アルミニウムまたはその前駆体を用いるものであるが、超臨界アンモニア溶媒に対し不可逆的に反応するアルミニウムメタルと組み合わせて用いてもよいが、結晶化の平衡反応を害しないように過剰量の溶解を避けるのがよい。

前記のフィードストックとしては窒化アルミニウムを用いると平衡反応であるから、結晶化の反応制御が容易である。その場合は、シードとしてA1N単結晶を用い、選択成長を行わせるために良品質なシードを用いるのがよい。

本発明は、上記第1の溶解工程と第2の結晶化工程を同時に、かつオートクレーブ内で分離して行う方法として次の第3の構成を提供するものである。すなわち、窒化アルミニウムのバルク単結晶を得る方法であって、オートクレーブ中にアルカリ金属イオンを含有する超臨界アンモニア溶媒を形成し、該超臨界アンモ

ニア溶媒中にアルミニウム含有フィードストックを溶解させ、超臨界溶媒へのアルミニウム含有フィードストックの溶解時より高温および／またはより低圧の条件において上記フィードストックの溶解した超臨界溶液から窒化アルミニウムをシード面に結晶させることを特徴とする方法を提供するものである。

- 5 第3の構成においては、アルミニウム含有フィードストックの溶解工程とは別個に、超臨界溶液をより高温および／またはより低圧に移動させる工程を備えるのがよい。また、オートクレーブ中に温度差を有する少なくとも2つの領域を同時形成し、アルミニウム含有フィードストックを低温の溶解領域に配置し、シードを高温の結晶化領域に配置することにより実施される。溶解領域と結晶化領域
- 10 の温度差は、超臨界溶液内の化学輸送を確保する範囲に設定される必要があり、超臨界溶液内の化学輸送を主として対流によって行われることができる。通常、溶解領域と結晶化領域の温度差は1℃以上である。好ましくは5～150℃であり、さらに好ましくは100℃以下である。

- 本発明において、窒化アルミニウムは、用途に応じてドナー、アクセプタまたは
- 15 は磁気性のドーパを含有できる。超臨界溶媒は以下のように定義され、 NH_3 またはその誘導体を含み、ミネライザーとしてアルカリ金属イオン、少なくともナトリウムまたはカリウムのイオンを含有する。他方、アルミニウム含有フィードストックは主に窒化アルミニウムまたはその前駆体で構成され、前駆体はアルミニウムを含有するアジド、イミド、アミドイミド、アミド、水素化物等から選
- 20 らばれ、以下のように定義される。

- 本発明において、シードはAlNであるのがよいが、酸素を含まない格子定数の近い六方晶または両面体構造であるのがよい。例えば、SiC、Ga₂Nなどの単結晶を用いることができる。シードの表面欠陥密度は $10^6 / \text{cm}^2$ 以下のものを使用するのが好ましい。他のシードとしては異種基板、例えば導電性基板上
- 25 にAlNを結晶させることができるので、使用用途が広がる。その候補として、用途に応じてa₀軸の格子定数が2.8～3.6である体心立方結晶系のMo、W、六方最密充填結晶系のα-Hf、α-Zr、正方晶系ダイヤモンド、WC構造結晶系WC、W₂C、ZnO構造結晶系α-SiC、Ta₄N、Nb₄N、AlN、六方晶(P6₃/mmm)系AgB₂、AuB₂、HfB₂、六方晶(P6₃/mm

c) 系 γ -MoC、 ϵ -MbN から選択される。体心立方晶の Mo、W は [1, 1, 1] 方向から切り出してシードとして用いるのが良い。

本発明において、窒化アルミニウムの結晶化は 100~800℃ 範囲で行うことができるが、好ましくは 400~600℃ の温度で行われるのがよい。また、
5 窒化アルミニウムの結晶化は 100~10000 bar で行うことができるが、1000~5500 bar、好ましくは 1500~3000 bar の圧力で行われるのがよい。

超臨界溶媒内のアルカリ金属イオンの濃度はフィードストック及び窒化アルミニウムの特定溶解度を確保できるように調整され、超臨界溶液内の他の成分に対するアルカリ金属イオンのモル比は 1:200~1:2 であるが、好ましくは
10 1:100~1:5、より好ましくは 1:20~1:8 の範囲以内に管理するのがよい。

なお、本発明は、アンモノ塩基性 (ammono-basic) を付与する 1 種または複数のミネライザーを含む超臨界アンモニア溶媒中で化学輸送が起き、窒化アルミニウムの単結晶成長を得る、アンモノ塩基性結晶成長技術に関するものであり、
15 極めてオリジナリティの高い技術であるため、本件発明において使用される以下の用語は、以下の本件明細書で定義された意味に解すべきである。

窒化アルミニウムとは、上記アンモノ塩基性結晶成長技術に反しない限り、不純物を含むことができる。

20 窒化アルミニウムのバルク単結晶とは、MOCVD または HVPE 等のエピ成長方法により LED 又は LD のような光および電子デバイスを形成することができる窒化アルミニウム単結晶基板を意味する。サファイア基板上に成長させる場合はバッファ層必須であるが、AlN 基板を用いるとバッファ層なしで良質の気相成長膜を成長させる事ができる。本発明方法で得られる AlN 基板は半値幅が
25 2 分 (120 arcsec) 以下、好ましくは 1 分以下となる。サファイア基板上に AlN を成長させたものが半値幅 4 分であるので、品質の向上は極めて優れる。

また、AlN 基板は 200 nm まで光吸収がない。GaN 基板は短波長域である 365 nm を吸収するので、AlN 基板は、UV-LED の基板として光出力アップが望める。また、AlN 基板は放熱性が高いため、パワーデバイスに適す

る基板となる。さらに、AlN基板を用いれば、高混晶のAlGaInNの成長が可能となり、レーザ素子であれば、縦方向の閉じ込めが良くなる。

窒化アルミニウムの前駆物質とは、窒化アルミニウムの代替フィードストックとして用いられるものであって、少なくともアルミニウム、要すればアルカリ金属、XIII族元素、窒素および／又は水素を含む物質またはその混合物であって、
5 金属Al、その合金または金属間化合物、その水素化物、アミド類、イミド類、アミドイミド類、アジド類であって、以下に定義する超臨界アンモニア溶媒に溶解可能なアルミニウム化合物を形成できるものをいう。

アルミニウム含有フィードストックとは、窒化アルミニウムまたはその前駆物質をいう。
10

超臨界アンモニア溶媒とは、少なくともアンモニアを含み、超臨界アンモニア溶媒は窒化アルミニウムを溶解させるための1種または複数のアルカリ金属イオンを含むものと理解する。

ミネライザーとは、超臨界アンモニア溶媒に窒化アルミニウムを溶解させるための1種または複数のアルカリ金属イオンを供給するものをいい、明細書には
15 具体例が示されている。

アルミニウム含有フィードストックの溶解とは、上記フィードストックが超臨界溶媒に対し溶解性アルミニウム化合物、例えばアルミニウム錯体化合物の形態をとる可逆性または非可逆性の過程をいう。アルミニウム錯体化合物とはNH₃、
20 又はその誘導体NH₂⁻、NH₂²⁻のような配位子がアルミニウムを配位中心として取り囲む錯体化合物を意味する。

超臨界アンモニア溶液とは、上記超臨界アンモニア溶媒とアルミニウム含有フィードストックの溶解から生ずる溶解性アルミニウム化合物を意味する。我々は経験よれば、十分な高温高圧では固体の窒化アルミニウムと超臨界溶液との間に
25 平衡関係が存在することを予測でき、したがって、溶解性窒化アルミニウムの溶解度は固体の窒化アルミニウムの存在下で上記溶解性アルミニウム化合物の平衡濃度と定義することができる。かかる工程では、この平衡は温度および／または圧力の変化によりシフトさせることができる。

溶解度の負の温度係数とは、他の全てのパラメータを保持するとき溶解度が温

度の減少関数 (monotonically decreasing function) で表されることを意味し、同様に、溶解度の正の圧力係数とは、他の全てのパラメータを保持するとき溶解度が温度の増加関数で表されることを意味する。我々は、超臨界アンモニア溶媒における窒化アルミニウムの溶解度は少なくとも 400 から 600℃ に渡る温度領域、そして 1 から 5.5 Kbar の圧力範囲で負の温度係数および正の圧力係数を有すると考えている。

窒化アルミニウムに対する超臨界アンモニア溶液の過飽和とは、上記超臨界アンモニア溶液中での可溶性ガリウム化合物の濃度が平衡状態の濃度、すなわち溶解度より高い事を意味する。閉鎖系では窒化アルミニウムの溶解の場合、このような過飽和は溶解度の負の温度係数または正の圧力係数に従い、温度の増加または圧力の減少により到達させることができる。

超臨界アンモニア溶液における窒化アルミニウムの化学輸送とは、アルミニウム含有フィードストックまたは窒化アルミニウムの溶解、可溶性アルミニウム化合物または錯化合物の超臨界アンモニア溶液を通しての移動、過飽和超臨界アンモニア溶液からの窒化アルミニウムの結晶化を含む、連続工程をいい、一般に化学輸送工程は温度勾配、圧力勾配、濃度勾配、溶解したフィードストックと結晶化した生成物の化学的又は物理的に異なる性質などの、ある駆動力により行われる。本件発明方法により窒化アルミニウムのバルク単結晶をえることができるが、上記化学輸送は溶解工程と結晶化工程を別々の領域で行い、結晶化領域を溶解領域より高い温度に維持することにより達成するのが好ましい。

シードとは本件明細書の中で例示してあるが、窒化アルミニウムの結晶化を行う領域を提供するものであり、結晶の成長品質を支配するので、成長させる結晶と同質で、品質の良いものが選ばれる。

自発的結晶化 (Spontaneous crystallization) とは、過飽和の超臨界アンモニア溶液から窒化アルミニウムの核形成及び成長がオートクレープ内でいずれのサイトにも起こる、望ましくない工程をいい、シード表面での異なる方向性の成長 (disoriented growth) を含む。他のパラメータが一定であれば、温度上昇に伴い、溶解限界とともに自発的結晶化限界は、図 9 のように、減少する傾向にある。

シードへの選択的結晶化とは、自発的成長なく、結晶化がシード上で行われる工程をいう。バルク単結晶の成長には欠かせない実現すべき工程であり、本件発明方法の1つでもある。

オートクレープとは形態を問わず、アンモノ塩基性結晶成長を行うための閉鎖系反応室をいう。また、本発明で使用するA1Nペレットとは粉末を成形し、焼成したものをいい、極めて高い密度のもの、例えば、99.8%のものが入手可能である。

なお、本件発明の実施例ではオートクレープ内の温度分布は超臨界アンモニアの存在しない、空のオートクレープで測定したもので、実際の超臨界温度ではない。また、圧力は直接測定をおこなったか最初に導入したアンモニアの量およびオートクレープの温度、容積から計算により決定したものである。

上記方法を実施するにあたっては、以下の装置を使用するのが好ましい。すなわち、本発明は超臨界溶媒を生成するオートクレープ1を有する設備であって、前記オートクレープには対流管理装置2が設置され、加熱装置5または冷却装置6を備えた炉ユニット4に投入されることを特徴とする窒化アルミニウムのバルク単結晶の生産設備を提供するものでもある。

上記炉ユニット4は、オートクレープ1の結晶化領域14に相当する、加熱装置5を備えた高温領域およびオートクレープ1の溶解領域13に相当する、加熱装置5または冷却装置6を備えた低温領域を有するかまたは上記炉ユニット4は、オートクレープ1の結晶化領域14に相当する、加熱装置5または冷却装置6を備えた高温領域およびオートクレープ1の溶解領域13に相当する、加熱装置5または冷却装置6を備えた低温領域を有する。対流管理装置2は、結晶化領域14と溶解領域13を区分し、中心あるいは周囲に穴のある横型バッフル12一枚又は数枚で構成される。オートクレープ1内には、フィードストック16を溶解領域13に、シード17を結晶化領域14に配置し、13と14領域間の超臨界溶液の対流を管理装置2によって設定するように構成される。溶解領域13は横型バッフル12の上位に、結晶化領域14は横型バッフル12の下位にあることを特徴とする。

図面の簡単な説明

図 1 は、実施例①、 $p = \text{const.}$ において、時間経過によるオートクレーブ内の温度変化を表すグラフである。

5 図 2 は、実施例②、 $T = \text{const.}$ において、時間経過によるオートクレーブ内の圧力変化を表すグラフである。

図 3 は、実施例③、固定容量において、時間経過によるオートクレーブ内の温度変化を表すグラフである。

図 4 は、実施例④において、時間経過によるオートクレーブ内の温度変化を表すグラフである。

10 図 5、実施例⑤において、時間経過によるオートクレーブ内の温度変化を表すグラフである。

図 6 は、実施例のオートクレーブと炉ユニットの断図である。

図 7 は、窒化アルミニウムのバルク単結晶を生産する設備の概要図である。

15 図 8 は、実施例⑧において、時間経過によるオートクレーブ内の温度変化を示すグラフである。

図 9 は、超臨界アンモニア中における溶解限界と自発結晶化限界の温度依存性を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

20 本発明方法においては、フィードストックの溶解工程と、シード面に窒化アルミニウム結晶の成長が行われる高温または低圧条件に超臨界溶を移動させる工程を分けることができる。または、オートクレーブ中に温度差を有する少なくとも 2つの領域に区分し、アルミニウム含有フィードストックを低温の溶解領域に、シードを高温の結晶化領域に配置することも可能である。溶解領域と結晶化領域間の温度差を対流によって行われる超臨界溶液内の化学輸送が可能となる範囲に設定するが、前記の溶解領域と結晶化領域間の温度差が 1°C 以上である。窒化アルミニウムは、ドナー、アクセプター、磁気性のドーブなどを含有することができる。超臨界溶媒にはアルカリ金属（少なくともカリウム）のイオンを含有する NH_3 またはその誘導体を用いることができる。フィードストックには、主に窒化

25

アルミニウムまたはアジド、イミド、アミドイミド、アミド、水素化物等の中から選べられるA1N前駆体を用いることができる。シードは少なくともアルミニウムまたはその他の族番号13 (IUPAC, 1989) 元素を含む窒化物の結晶層を有し、その結晶層の表面欠陥密度が $10^6 / \text{cm}^2$ 以下であるのが望ましい。

- 5 窒化アルミニウムの結晶化が温度 $400 \sim 600^\circ\text{C}$ 、圧力 $1500 \sim 3000$ barの条件で行われ、超臨界溶媒におけるアルカリ金属イオンの濃度はフィードストックと窒化アルミニウムの適当な溶解度を確保できるように調整され、超臨界溶媒内の他の成分に対するアルカリ金属イオンのモル比が $1 : 200 \sim 1 : 2$ の範囲に管理される。
- 10 窒化アルミニウムの単結晶を生産する設備は、対流管理装置を備えた超臨界溶媒を生成するオートクレーブ及びオートクレーブが配置される加熱・冷却措置を備えた1台または数台の炉ユニットで構成される。炉ユニットにはオートクレーブの結晶化領域に相当する加熱措置を備えた高温領域とオートクレーブの溶解領域に相当する加熱・冷却装置を備えた低温領域がある。または加熱・冷却装置を
- 15 備えた高温領域と加熱・冷却装置を備えた低温領域を有する炉ユニットも利用できる。上記の対流管理装置とは、結晶化領域と溶解領域を区分するように、中心あるいは周囲に穴のある横型バッフルの一枚または数枚で造ることができる。オートクレーブ内にフィードストックを溶解領域に配置し、シードを結晶化領域に配置する。溶解領域と結晶化領域間の超臨界溶液の対流は前記の装置によって
- 20 管理される。溶解領域は横型バッフルの上位に、結晶化領域は横型バッフルの下位に位置する。

最良のA1Nバルク単結晶としては、欠陥密度が約 $10^4 / \text{cm}^2$ であり、表面(0002)に対するX線測定の新値幅が 60 arcsec 以下のものをえることができ、それを用いる半導体素子の適切な品質と寿命特性を確保できる。

- 25 A1Nは、アルカリ金属あるいはその化合物(KNH_2 等)を含有する NH_3 において、良い溶解度を示す。その傾向は、超臨界溶媒内のA1Nの溶解度は 400°C から 600°C の温度と 1.0 から 3.5 kbar の圧力との関数として表示すると、所定のモル濃度のアルカリ金属イオンを含む超臨界アンモニア溶液中で、溶解度は圧力の増加関数(正の圧力係数)であり、温度の減少関数(負の温

度係数)であることを示す。この関係を利用し、溶解度の高い条件で窒化アルミニウムの溶解を行い、溶解度が低い条件で結晶させることによって、AlNのバルク単結晶を成長することができる。この負の温度係数は、温度差が生じた場合において窒化アルミニウムの化学輸送が低温の溶解領域から高温の結晶化領域へ行われることを意味する。また、他のアルミニウム化合物もAlN錯体の供給源として使用できる。次に、加熱などのような条件変化を適切に行い、窒化アルミニウムに対して過飽和溶液をつくることによって、シード面に結晶が成長する。本発明の方法は、シード面に窒化アルミニウムのバルク単結晶の成長を可能にし、AlNまたはSiC等の結晶からなるシード上にバルク単結晶層として得られるAlNの化学量論的な成長に繋がる。前記の単結晶は、アルカリ金属イオンを含有する超臨界溶液内に成長されるので、得られた単結晶も0.1ppm以上のアルカリ金属を含む。また、設備の腐食を防ぐ超臨界溶液の塩基性を保持するために、意図的に溶媒にハロゲン物質を投与しないのである。更に、AlNのバルク単結晶に濃度 $1 \cdot 0^{1.7} \sim 1 \cdot 0^{2.1} / \text{cm}^3$ のドナー(Si, O等)、アクセプター(Mg, Zn等)、磁気物質(Mn, Cr等)をドーピングすることができる。ドーピングによって窒化アルミニウムの光学・電気・磁気特性が変えられる。その他の物理的な特性において、成長されたAlNのバルク単結晶表面の欠陥密度が $1 \cdot 0^6 / \text{cm}^2$ 以下、好ましくは $1 \cdot 0^5 / \text{cm}^2$ 以下、より好ましくは $1 \cdot 0^4 / \text{cm}^2$ 以下である。また、(0002)面に対するX線の半値幅は600arcsec以下、好ましくは300arcsec以下、より好ましくは60arcsec以下である。最良のバルクGaN単結晶は、欠陥密度が約 $1 \cdot 0^4 / \text{cm}^2$ 以下、表面(0002)に対するX線測定の半値幅が60arcsec以下で成長することができる。

実施例

25 容積 $1 \cdot 0 \cdot 9 \text{ cm}^3$ の高圧オートクレーブ[H. Jacobs, D. Schmidt, Current Topics in Material Science, vol.8, ed. E. Kaldis(north-Holland, Amsterdam, 19810, 381設計)に坩堝2台を導入して使用する。フィードストックとしてHVPE法で生成されたAlN薄板、AlN粉体焼結品(徳山ソーダ製)を用いることができる。

シードとして、HVPE法で得られたAlN、GaN、そしてSiCを用いることができる。

超臨界状態のアンモニア溶液の形成及び結晶化方法として、以下の例が示される。なお、 T_1 を除き、 $T_2 \sim T_5$ は400～600℃の範囲に設定することができる。

- 5 ①オートクレーブに純度4Nの金属カリウムを0.72g投与する。さらにアンモニアを4.81g投与した後、オートクレーブを密閉し、次の温度管理（図2）により超臨界アンモニア溶液を形成する。すなわち、 T_2 までに加熱し、オートクレーブ内の圧力を2kbarとする。数日後、温度を T_4 までに加熱し、圧力を2kbarに保持した状態で更に数日間放置し、結晶化させる（図1）。
- 10 ②オートクレーブに純度4Nの金属カリウムを0.82g投与した。さらにアンモニアを5.43g投与した後、オートクレーブを密閉し、オートクレーブを炉に投入し、500℃までに加熱し、オートクレーブ内の圧力は3.5kbarとし、超臨界アンモニア溶液を形成する。数日後、圧力を2kbarに低下し、温度を500℃で保持した状態で更に数日間放置し、結晶化させる（図2）。
- 15 ③オートクレーブに純度4Nの金属カリウムを0.6g投与した。さらにアンモニアを4g投与した後、オートクレーブを密閉した。オートクレーブを炉に投入した後、 T_1 までに加熱し超臨界アンモニア溶液を形成する。2日後に温度を500℃までに加熱し、圧力は2kbarとする。この状態で更に4日間放置して結晶化させる。（図3）。
- 20 ④容積35.6cm³の高圧オートクレーブ1（図6）にHVPE法で得られたAlNを溶解領域13と結晶化領域14に同量に分けてから配置し、純度4Nの金属カリウムを2.4g加えた。次ぎにアンモニア（5N）を15.9g投与し、オートクレーブ1を密閉し、炉ユニット4に入れて、 T_3 までに加熱し、オートクレーブ内の圧力は約2kbarとする。1日後、結晶化領域14の温度を T_4 までに増加し、溶解領域13の温度を T_2 までに低下させ、この状態のオートクレーブ1を更に6日間放置する（図4）。
- 25 ⑤容積36cm³の高圧オートクレーブ1（図6）の溶解領域13にHVPE法で得られたAlNからなるフォードストックを配置し、純度4Nの金属カリウムを0.47g加えた。結晶化領域14に同じHVPE法で得られたAlNシード

を配置した。次ぎにアンモニア（5N）を16.5g投与し、オートクレーブ1を密閉した。オートクレーブ1を炉ユニット4に入れて、 T_4 までに加熱した。オートクレーブ内の圧力は約3kbarであった。1日後、溶解領域13の温度を T_3 までに低下し、結晶化領域14の温度を T_5 までに増加した。この状態のオートクレーブを更に8日間放置する（図5）。

⑥容積35.6cm³の高圧オートクレーブ1の溶解領域13にHVPE法で得られたAlN板からなるフォードストックを配置し、結晶化領域14にHVPE法で得られたのGaN結晶シードを配置した。更に純度3Nの金属リチウムを0.41g加えた。次ぎにアンモニア（5N）を14.4g投与し、オートクレーブを密閉した。オートクレーブを炉ユニットに入れて、結晶化領域の温度を T_5 までに増加し、溶解領域の温度を T_3 までに増加した。得られる圧力は約2.6kbarであった。この状態のオートクレーブを8日間放置する（図8）。

本発明に関わる方法は超臨界溶媒内に窒化アルミニウムのバルク単結晶を生産する設備を利用して実施されている。この設備の主な部分は超臨界溶媒を生成するオートクレーブ1とオートクレーブ1の中にある超臨界溶液内の化学輸送を可能とする管理装置2で構成されている。上記のオートクレーブ1を加熱措置5または冷却装置6を備えた炉（2台）ユニット4の室内3に投入し、炉ユニット4に対して一定の位置を保つために、ボルトの固定装置7で固定する。炉ユニット4を炉床8に設置し、炉ユニット4と炉床8の周囲に巻かれたスチールテープ9で固定される。炉床8と炉ユニット4を回転台10に設置し、特定の角度でピン固定装置11で固定することによって、オートクレーブ1内の対流種類と対流速度を管理することができる。炉ユニット4に投入されたオートクレーブ1内の超臨界溶液の対流を、結晶化領域14と溶解領域13を区分し、中心あるいは周囲に穴のある横型バッフル12一枚又は数枚で構成される対流管理装置2によって設定する。オートクレーブ1内の両領域の温度を、炉ユニット4に設置された制御装置15によって、100℃～800℃の範囲内に設定する。炉ユニット4の低温領域に相当するオートクレーブ1内の溶解領域13は、横型バッフル12の上位に位置され、その領域13内にフィードストック16を配置する。炉ユニット4の高温領域に相当するオートクレーブ内の結晶化領域14は横型バッフル1

2の下位に位置される。この領域14にシード17が配置されるが、その配置の位置を対流の上流と下流が交差する場所の下位に設定する。

産業上の利用の可能性

- 5 このように得られた窒化アルミニウムのバルク単結晶は、結晶性が良いため、窒化物半導体を利用するレーザダイオードなどのような光学素子の基板として応用できるのである。例えば、AlN基板/アンドープAlGa_{0.5}N/Si-AlGa_{0.5}N/アンドープAlGa_{0.5}N/Mg-GaNとしたエピ構造を形成し、AlN基板側から光取り込みを行えばAlGa_{0.5}NのAlの混晶が高ければより短波長の光
- 10 感度が上がる。360nm程度の短波長のみならずAl_{0.5}Ga_{0.5}Nであれば、280nmまでの光感度がある。これは基板がAlNだから可能な高混晶でありGaN基板では困難な値である。

請 求 の 範 囲

1. 窒化アルミニウムのバルク単結晶を得る方法であって、オートクレイブ中にアルカリ金属イオンを含有する超臨界アンモニア溶媒を形成し、該超臨界アンモニア溶媒中にアルミニウム含有フィードストックを溶解させ、超臨界溶媒へのアルミニウム含有フィードストックの溶解時より高温および／またはより低圧の条件において上記フィードストックの溶解した超臨界溶液から窒化アルミニウムをシード面に結晶させることを特徴とする方法。
2. フィードストックの溶解工程とは別個に、超臨界溶液をより高温および／またはより低圧に移動させる工程を備える請求項1記載の方法。
3. オートクレイブ中に温度差を有する少なくとも2つの領域を同時形成し、アルミニウム含有フィードストックを低温の溶解領域に配置し、シードを高温の結晶化領域に配置することを特徴とする請求項1記載の方法。
4. 溶解領域と結晶化領域の温度差は、超臨界溶液内の化学輸送を確保する範囲に設定されることを特徴とする請求項3記載の方法。
5. 超臨界溶液内の化学輸送は主として対流によって行われることを特徴とする請求項4記載の方法。
6. 溶解領域と結晶化領域の温度差は1℃以上であることを特徴とする請求項4記載の方法。
7. 窒化アルミニウムはドナー、アクセプタまたは磁気性のドーブを含有できることを特徴とする請求項1記載の方法。
8. 超臨界溶媒は NH_3 、またはその誘導体を含有することを特徴とする請求項1記載の方法。
9. 超臨界溶媒は少なくともナトリウムまたはカリウムのイオンを含有することを特徴とする請求項1記載の方法。
10. アルミニウム含有フィードストックは主に窒化アルミニウムまたはその前駆体で構成されることを特徴とする請求項1記載の方法。
11. 前駆体はアルミニウムを含有するアジド、イミド、アミドイミド、アミド、水素化物から選べられることを特徴とする請求項10記載の方法。

12. シードは少なくともアルミニウムまたは他のIII族元素を含む窒化物の結晶層を有する請求項1記載の方法。
13. シードが有する窒化アルミニウムの結晶層における表面欠陥密度は $10^6 / \text{cm}^2$ 以下であることを特徴とする請求項1記載の方法。
- 5 14. 窒化アルミニウムの結晶化は $400 \sim 600^\circ\text{C}$ の温度で行われることを特徴とする請求項1記載の方法。
15. 窒化アルミニウムの結晶化は $1000 \sim 5500 \text{ bar}$ 、好ましくは $1500 \sim 3000 \text{ bar}$ の圧力で行われることを特徴とする請求項1記載の方法。
- 10 16. 超臨界溶媒内のアルカリ金属イオンの濃度はフィードストック及び窒化アルミニウムの特定溶解度を確保できるように調整されることを特徴とする請求項1記載の方法。
17. 超臨界溶液内の他の成分に対するアルカリ金属イオンのモル比を $1:200 \sim 1:2$ 、好ましくは $1:100 \sim 1:5$ 、より好ましくは $1:20 \sim 1:8$ の範囲以内に管理する請求項1記載の方法。
- 15 18. 超臨界溶媒を生成するオートクレーブ1を有する設備であって、前記オートクレーブには対流管理装置2が設置され、加熱装置5または冷却装置6を備えた炉ユニット4に投入されることを特徴とする窒化アルミニウムのバルク単結晶の生産設備。
- 20 19. 炉ユニット4は、オートクレーブ1の結晶化領域14に相当する、加熱装置5を備えた高温領域およびオートクレーブ1の溶解領域13に相当する、加熱装置5または冷却装置6を備えた低温領域を有する請求項18記載の設備。
20. 炉ユニット4は、オートクレーブ1の結晶化領域14に相当する、加熱装置5または冷却装置6を備えた高温領域およびオートクレーブ1の溶解領域13に相当する、加熱装置5または冷却装置6を備えた低温領域を有する請求項18記載の設備。
- 25 21. 対流管理装置2は、結晶化領域14と溶解領域13を区分し、中心あるいは周囲に穴のある横型バッフル12一枚又は数枚で構成される請求項18記載の設備。
22. オートクレーブ1内には、フィードストック16を溶解領域13に、シー

ド17を結晶化領域14に配置し、13と14領域間の超臨界溶液の対流を管理装置2によって設定する請求項18記載の設備。

23. 溶解領域13は横型バッフル12の上位に、結晶化領域14は横型バッフル12の下位にあることを特徴とする請求項21記載の設備。

5 24. 窒化アルミニウムのバルク単結晶を得る方法であって、オートクレーブ内でアルミニウム含有フィードストックをアンモニアとアルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒の中に溶解し、窒化アルミニウムの溶解度が負の温度係数を有する超臨界溶液を供給し、上記超臨界溶液から窒化アルミニウムの溶解度の負の温度係数を利用してオートクレーブ内に配置されたシード面のみに窒化アルミニウムの結晶を選択的に成長されることを特徴とする方法。

10 25. 窒化アルミニウムのバルク単結晶を得る方法であって、オートクレーブ内でアルミニウム含有フィードストックをアンモニアとアルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒の中に溶解し、窒化アルミニウムの溶解度が正の圧力係数を有する超臨界溶液を供給し、上記超臨界溶液から窒化アルミニウムの溶解度の正の圧力係数を利用してオートクレーブ内に配置されたシード面のみに窒化アルミニウムの結晶を選択的に成長されることを特徴とする方法。

15 26. 前記アルカリ金属のイオンがアルカリ金属またはハロゲン物質を含有しないミネライザーの形で投与されることを特徴とする請求項24または25記載の方法。

20 27. アルカリ金属イオンが Li^+ , Na^+ , K^+ から選ばれる1種または2種以上を含む請求項26記載の方法。

28. 超臨界溶媒に溶解されるアルミニウム含有フィードストックは窒化アルミニウムまたは超臨界溶液に溶解可能なアルミニウム化合物を生成できるアルミニウム前駆体からなることを特徴とする請求項24または25記載の方法。

25 29. アルミニウム含有フィードストックがHVP Eで形成されたAlNまたはその他の化学反応で形成されたAlNで、アンモノ塩基性超臨界反応を害しない元素を含む請求項24または25記載の方法。

30. アルミニウム含有フィードストックが超臨界アンモニア溶媒に対し平衡反応で溶解する窒化アルミニウムと超臨界アンモニア溶媒に対し不可逆的に反応す

に対し不可逆的に反応するアルミニウムメタルとの組み合わせにより形成される請求項 2 4 または 2 5 記載の方法。

3 1. 前記フィードストックが A 1 N 焼結体である請求項 2 4 または 2 5 記載の方法。

5 3 2. 前記のシードは A 1 N 単結晶であることを特徴とする請求項 2 4 または 2 5 記載の方法。

3 3. 窒化アルミニウムのバルク単結晶を結晶化させる方法であって、アンモニアとアルカリ金属イオンを含有する超臨界溶媒の中に溶解し、窒化アルミニウムの溶解度が負の温度係数を有する超臨界溶液を、少なくともオートクレーブ内のシードの配置された領域において、所定の温度に上昇または所定の圧力に低下させて超臨界溶液の溶解度をシードに対する過飽和領域であって、自発的結晶化が起
10 こらない濃度以下に調節してオートクレーブ内に配置されたシード面のみに窒化アルミニウムの結晶を選択的に成長されることを特徴とする方法。

3 4. オートクレーブ内に溶解領域と結晶化領域という 2 つの領域を同時形成し、
15 シードに対する超臨界溶液の過飽和の管理を溶解温度と結晶化温度の調整によって行われることを特徴とする請求項 3 3 記載の方法。

3 5. 結晶化領域の温度を 4 0 0 ~ 6 0 0 °C の温度に設定することを特徴とする請求項 3 4 記載の方法。

3 6. オートクレーブ内に溶解領域と結晶化領域という 2 つの領域を同時形成し、
20 領域間の温度差を 1 5 0 °C 以下、好ましくは 1 0 0 °C 以下に保持することを特徴とする請求項 3 4 記載の方法。

3 7. シードに対する超臨界溶液の過飽和調整が低温の溶解領域と高温の結晶化領域を区分するバッフルを 1 または複数設け、溶解領域と結晶化領域の対流量を調整により行われることを特徴とする請求項 3 4 記載の方法。

25 3 8. オートクレーブ中に特定の温度差を有する溶解領域と結晶化領域という 2 つの領域を形成し、シードに対する超臨界溶液の過飽和調整は、シードの総面積を上回る総面積を有する A 1 N 結晶として投与されるアルミニウム含有フィードストックを利用することによって行われることを特徴とする請求項 3 4 記載の方法。

1 / 6

図 1

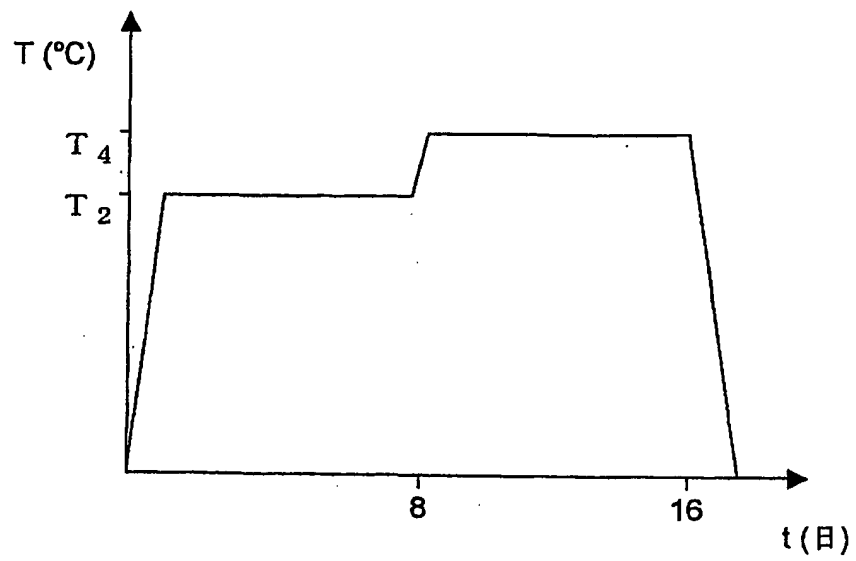
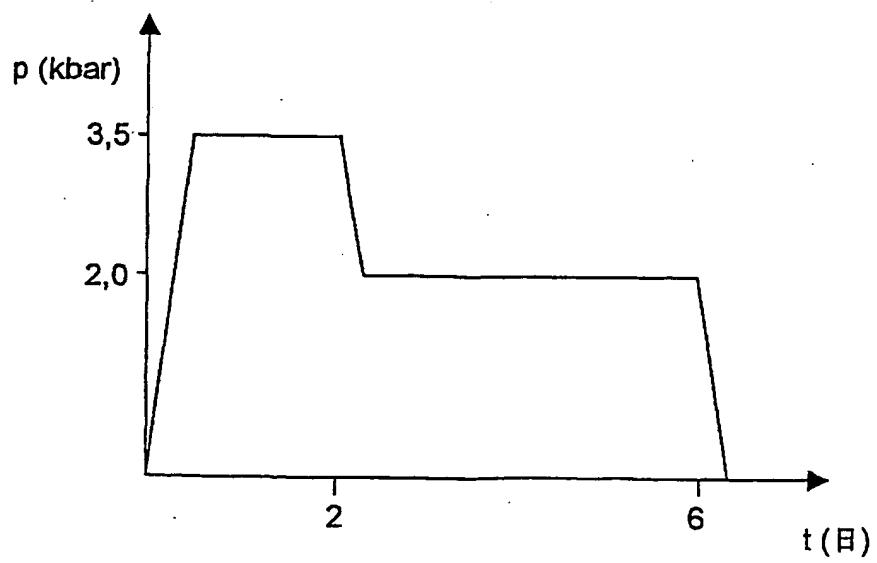


図 2



2 / 6

図 3

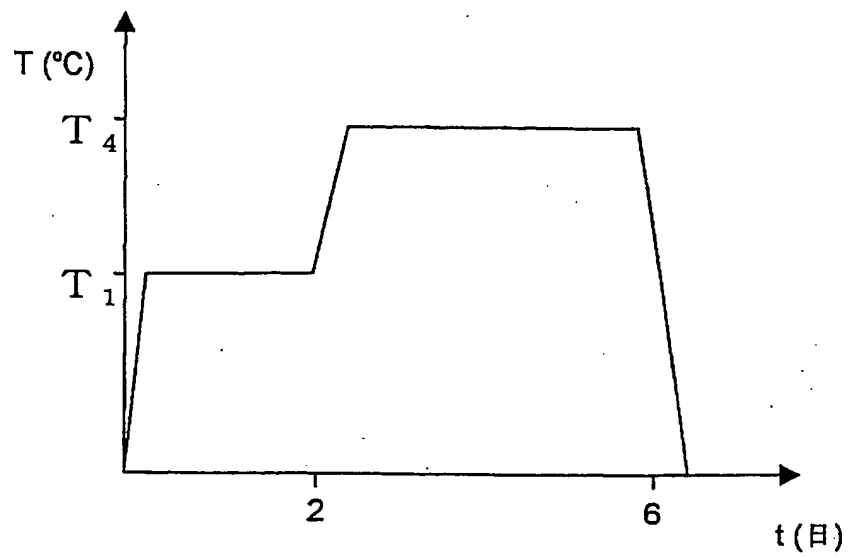


図 4

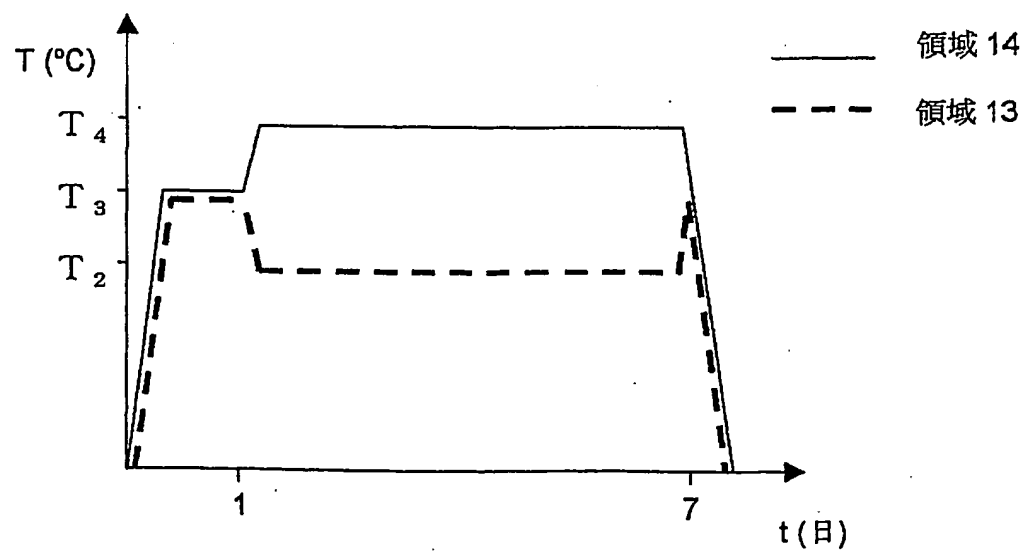


図 5

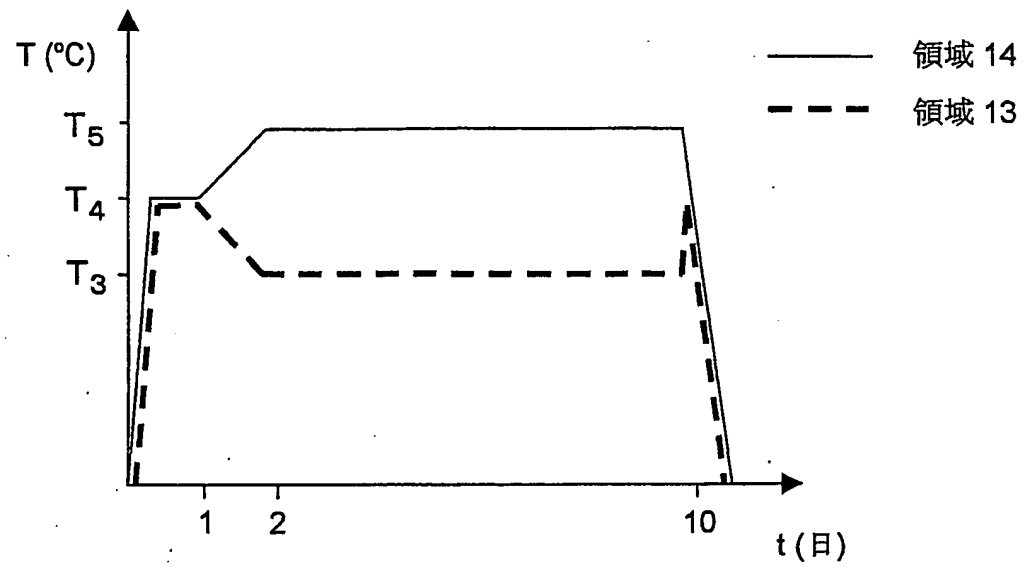


図 6

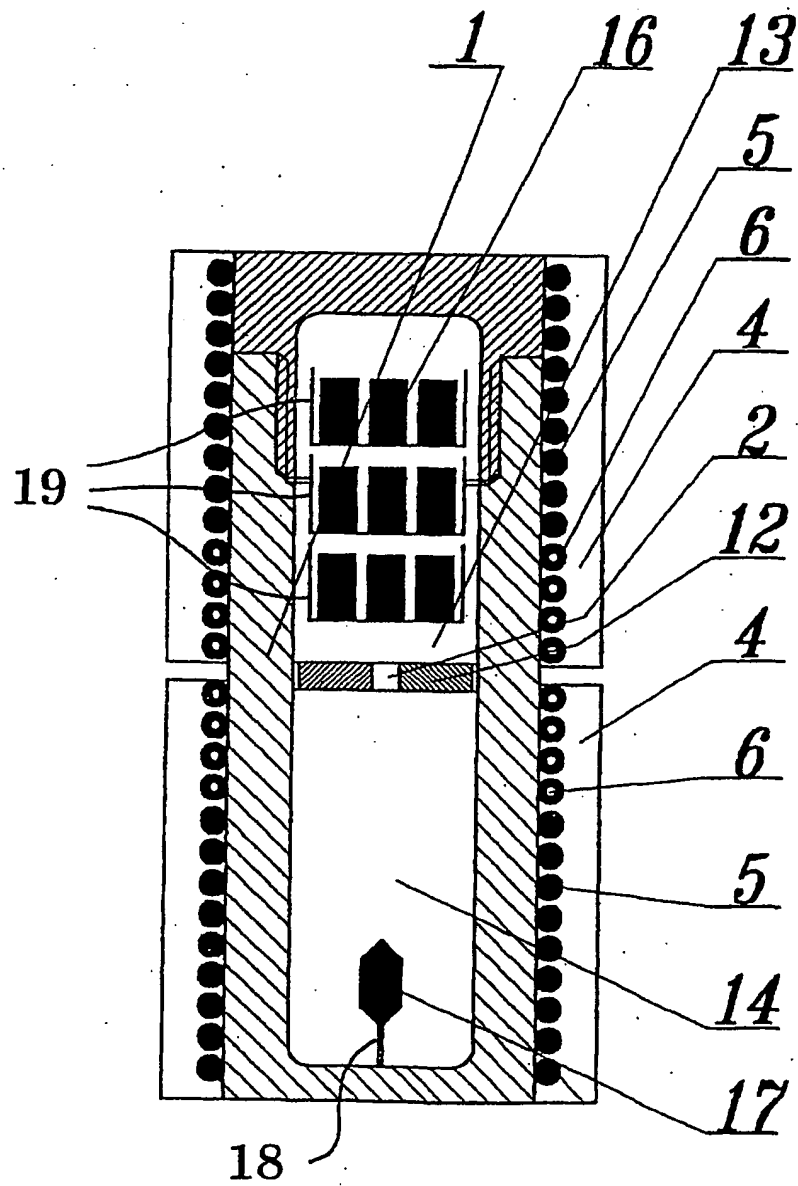


図 7

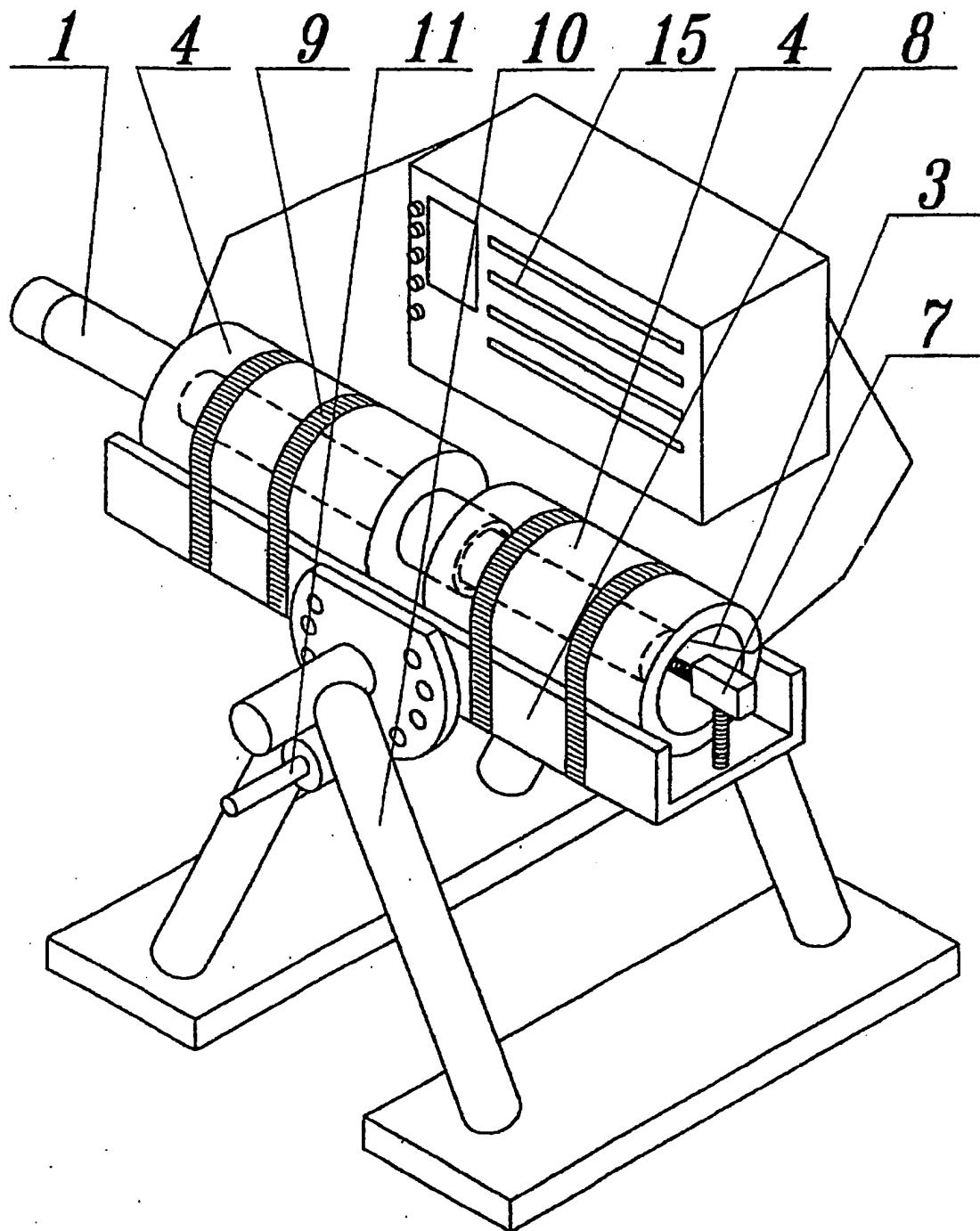


図 8

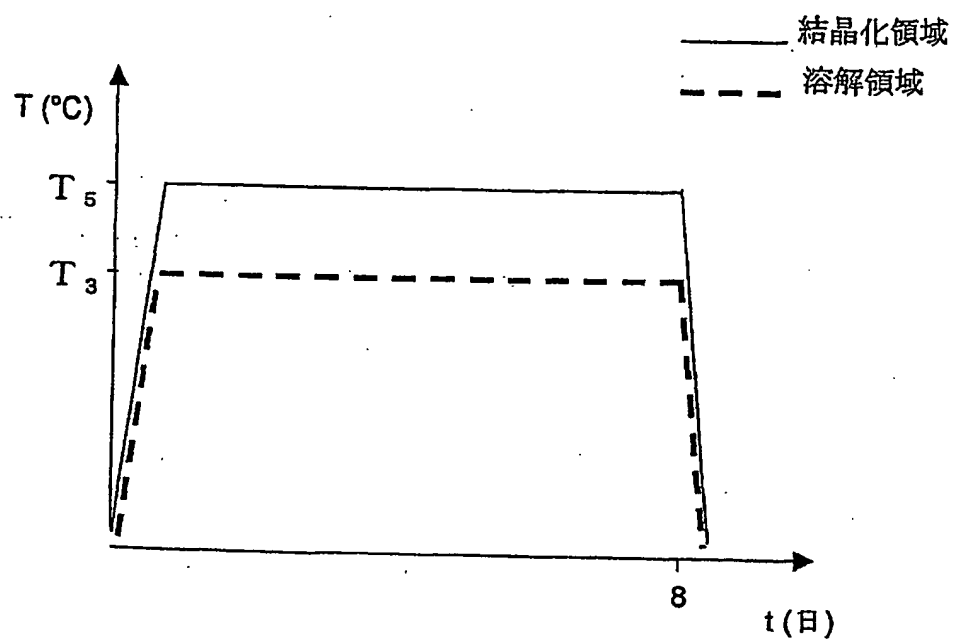
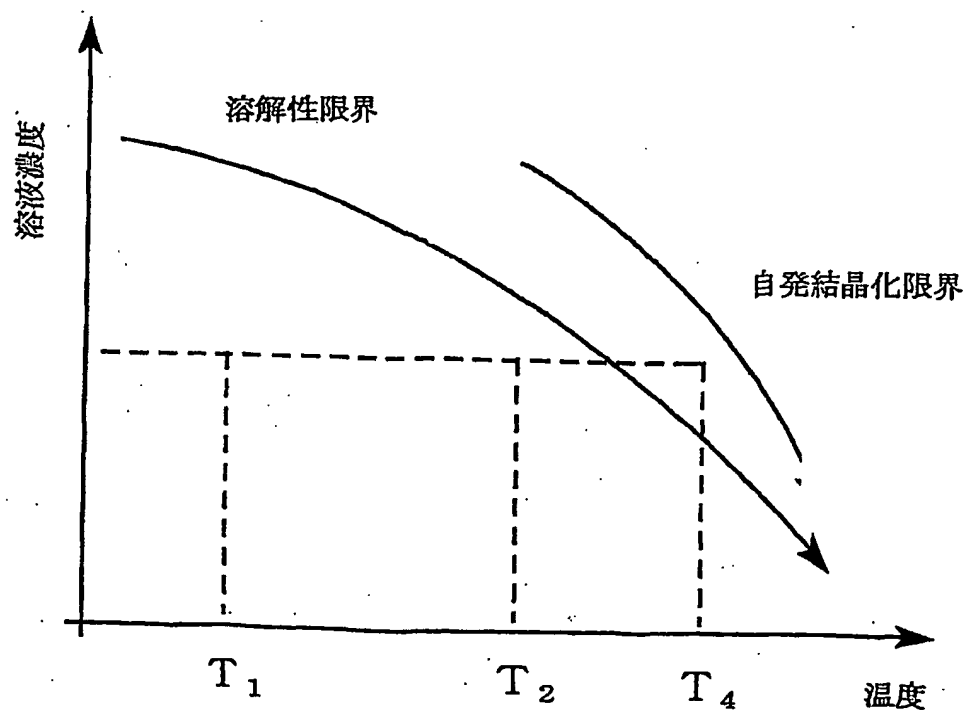


図 9



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/05624

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ C30B29/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ C30B1/00-35/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2002
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2002	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CAS ONLINE

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Douglas R. KETCHUM et al., Crystal growth of gallium nitride in supercritical ammonia. Journal of Crystal Growth. 3 January, 2001, (03.01.01), Vol.222, Pages 431 to 434	1-38
A	R. DWILINSKI et al., AMMONO method of GaN and AlN production. Diamond and Related Materials. 1998, Vol.7, No.9, pages 1348 to 1350	1-38

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
16 August, 2002 (16.08.02)

Date of mailing of the international search report
03 September, 2002 (03.09.02)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

<p>A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. C30B29/38</p>												
<p>B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. C30B1/00-35/00</p>												
<p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2002年 日本国登録実用新案公報 1994-2002年 日本国実用新案登録公報 1996-2002年</p>												
<p>国際調査で使った電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAS ONLINE</p>												
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求の範囲の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Douglas R. KETCHUM et al. Crystal growth of gallium nitride in supercritical ammonia. Journal of Crystal Growth. 3 Jan. 2001, Vol. 222, pp. 431-434</td> <td>1-38</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>R. DWILINSKI et al. AMMONO method of GaN and AlN production. Diamond and Related Materials. 1998, Vol. 7, No. 9, pp. 1348-1350</td> <td>1-38</td> </tr> </tbody> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	A	Douglas R. KETCHUM et al. Crystal growth of gallium nitride in supercritical ammonia. Journal of Crystal Growth. 3 Jan. 2001, Vol. 222, pp. 431-434	1-38	A	R. DWILINSKI et al. AMMONO method of GaN and AlN production. Diamond and Related Materials. 1998, Vol. 7, No. 9, pp. 1348-1350	1-38	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号										
A	Douglas R. KETCHUM et al. Crystal growth of gallium nitride in supercritical ammonia. Journal of Crystal Growth. 3 Jan. 2001, Vol. 222, pp. 431-434	1-38										
A	R. DWILINSKI et al. AMMONO method of GaN and AlN production. Diamond and Related Materials. 1998, Vol. 7, No. 9, pp. 1348-1350	1-38										
<p><input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>												
<p>* 引用文献のカテゴリー</p> <table border="0"> <tr> <td>「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの</td> <td>「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</td> </tr> <tr> <td>「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</td> <td>「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)</td> <td>「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</td> <td>「&」 同一パテントファミリー文献</td> </tr> <tr> <td>「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願</td> <td></td> </tr> </table>			「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)	「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」 同一パテントファミリー文献	「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	
「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの											
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの											
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)	「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの											
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」 同一パテントファミリー文献											
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願												
<p>国際調査を完了した日 16.08.02</p>	<p>国際調査報告の発送日 03.09.02</p>											
<p>国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>特許庁審査官 (権限のある職員) 平塚 政宏 電話番号 03-3581-1101 内線 3416</p>											